

(11)Publication number:

2001-042144

(43) Date of publication of application: 16.02.2001

(51)Int.CI.

G02B 6/12 HO1S 5/20

(21)Application number: 11-214165

(71) Applicant: CATALYSTS & CHEM IND CO LTD

**TANIGUCHI MORIO** 

(22) Date of filing:

28.07.1999

(72)Inventor: TANIGUCHI MORIO

KOYAMA KAZUYA **KOYAMA TOSHIKI NISHIDA HIROYASU KOMATSU MICHIO** 

## (54) PHOTONIC CRYSTAL AND SUBSTRATE WITH PHOTONIC CRYSTAL LAYER (57) Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a photonic crystal which can control light (radiation field) by the photonic band gap by depositing at least, three layers of inorganic oxide particles arranged in layers to prepare the photonic crystal having a photonic band gap. SOLUTION: The photonic crystal is produced by depositing at least, three layers of inorganic oxide particles arranged in layers, and has a photonic band gap. The photonic crystal preferably has the face centered cubic structure, whereby the photonic band gap can be more effectively obtained. The inorganic oxide particles are spherical particles having 0.05 to 1.0 μm average particle diameter and ≤50% coefficient of variation (CV value) in the average diameter. The photonic crystal can be produced by applying a sol having dispersion of inorganic oxide particles on a substrate surface and drying at 50 to 760 mmHg, preferably 200 to 700 mmHg solvent vapor pressure.

## **LEGAL STATUS**

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of ]

rejection]

[Kind of final disposal of application other than

the examiner's decision of rejection or

application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision

of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's

decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

THIS PAGE BLANK (USET ))

(19)日本国特許庁(JP)

# <sup>(12)</sup>公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号

特開2001-42144 (P2001-42144A) (43)公開日 平成13年2月16日(2001.2.16)

最終頁に続く

FΙ (51) Int. C1. 7 識別記号 テーマコード(参考) G 0 2 B 6/12 G 0 2 B N 2H047 6/12 H01S 5/20 H 0 1 S 5/20 5F073 G 0 2 B 6/12 Z

審査請求 未請求 請求項の数6 (全7頁) OL (21)出願番号 特願平11-214165 (71)出願人 000190024 触媒化成工業株式会社 (22)出願日 平成11年7月28日 (1999. 7.28) 神奈川県川崎市幸区堀川町580番地 (71)出願人 599114025 谷口 彬雄 長野県上田市中央3-14-2-602 (74)上記1名の代理人 100081994 弁理士 鈴木 俊一郎 (外3名) (72) 発明者 谷 口 彬 雄 長野県上田市中央3丁目14番2号 (72) 発明者 小 山 和 也 長野県上田市国分1798-3

(54) 【発明の名称】フォトニック結晶およびフォトニック結晶層付基材

#### (57)【要約】

【課題】電子を制御する半導体のように光(電磁波)を制 御できる機能材料、すなわちフォトニック結晶を提供す

【解決手段】層状に配列した無機酸化物粒子群が少なく とも3層以上積層してなり、フォトニックバンドギャッ プを有するフォトニック結晶。

## 【特許請求の範囲】

【請求項1】層状に配列した無機酸化物粒子群が少なく とも3層以上積層してなり、フォトニックバンドギャッ プを有するフォトニック結晶。

【請求項2】前記フォトニック結晶が面心立方構造を有 することを特徴とする請求項1に記載のフォトニック結

【請求項3】前記無機酸化物粒子が、平均粒子径0.0 5~1. 0μ mの範囲にある球状粒子であり、かつ粒子 径変動係数(CV値)50%以下であることを特徴とす 10 る請求項1または2に記載のフォトニック結晶。

【請求項4】前記無機酸化物粒子が周期律第 Ib、IIa、 IIb, IIIa, IIIb, IVa, IVb, Va, Vb, VIa, VIb, VII a、VIII族から選ばれる1種以上の金属からなる酸化物 粒子であることを特徴とする請求項1~3のいずれかに 記載のフォトニック結晶。

【請求項5】無機酸化物粒子分散ゾルを、基材表面に塗 布したのち、50~760mmHgの溶媒の蒸気圧下で乾燥 することを特徴とするフォトニック結晶の製造方法。

【請求項6】請求項1~4のいずれかに記載のフォトニ 20 ック結晶が基材上に形成されたことを特徴とするフォト ニック結晶層付基材。

#### 【発明の詳細な説明】

## [0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、可視光線領域でブ ラッグ条件に由来するフォトニックバンドギャップ(PB G) を発現するフォトニック結晶および該フォトニック 結晶層が基材上に形成された基材に関する。

## [0002]

【発明の技術的背景】フォトニック結晶は、光が光波長 30 程度の周期的な誘電率変化の中を伝播するとき、マクス ウェル方程式に従い、ブラッグ条件をみたすブリュアン 帯域で光が伝播できない光のエネルギー帯、すなわち、 フォトニックバンドギャップ(PBG:photonic band gap) を有している。このため、フォトニック結晶のマイクロ 波~赤外線領域における完全なフォトニックバンドギャ ップ(PBG)を利用して、デバイスへの応用が、種々の 理論および実験の双方から検証されている。

【0003】たとえば、フォトニック結晶を、光(電磁 波)を制御する機能材料に用いることが提案されてい る。具体的には、フォトニック結晶を用いることによっ て、入射光に対する伝播特性(フォトニックバンドギャ ップ)を制御し、波長可変型の高効率低閥値レーザーダ イオード(LD)素子を実現可能とすることが期待されてい る。このようなフォトニック結晶としては、誘電率また は屈折率の異なる2種類の誘電体を光波長程度の格子定 数をもつように多次元周期的に配列制御された複合誘電 体結晶が有効であると考えられている。

【0004】ところで、このようなフォトニック結晶中

散関係は、一様な系の中と大きく異なる。これは、真性 半導体とフォトニック結晶との比較から理解することが できる。一様な系の真性半導体では、電子が原子間隔の 周期的な電子エネルギー変化の中を運動するとき、シュ レーディンガー方程式に従い、ブラッグ条件をみたすブ リュアン帯域(ブリュアン・ゾーン)で電子が運動できな いエネルギー帯、すなわち、エネルギーギャップ(バン ドギャップ)が現れる。これに対して、フォトニック結 晶では、光がフォトニック結晶内を伝播しようとすると き、誘電体の周期が入射光の波長と同程度になると、あ る結晶方位(1次元方向)において、誘電体による光の回 折(ブラッグ反射)が起こり、特定の波長領域の光が伝播 できないという伝播特性(フォトニックバンドギャッ プ)が現れる。さらに、あらゆる結晶方位(3次元方向) において、共通の波長領域の光が伝播できないという完 全なフォトニックバンドギャップも現れる。また、フォ トニック結晶は、2種類の誘電体が形成する結晶構造 (粒子の配列)、誘電率比、充填率、それらの形等に依存 して光学的異方性を示す。

【0005】すなわち、半導体はバンドギャップによる 物質(電子系)の制御を可能にした材料であるのに対し、 フォトニック結晶はフォトニックバンドギャップによる 光(輻射場)の制御を可能にしうる材料である。以上のよ うに、マイクロ波~赤外線領域より微細な可視光線領域 において、理論的には考えられているが、フォトニック 結晶の製造は、3次元的な高精度加工技術が確立されて いないために実現されていないのが現状である。

【0006】このような情況に鑑み、本発明者らは鋭意 検討した結果、コロイド粒子の大きさが可視光線波長程 度であり、コロイド粒子は真球状でかつ粒子径が揃って いることに着目し、このようなコロイド粒子からなる層 を3層以上積層すれば、フォトニック結晶を得ることが できることを見出し、本発明を完成するに至った。

#### [0007]

【発明の目的】本発明は、電子を制御する半導体のよう に光(電磁波)を制御できる機能材料、すなわちフォトニ ック結晶および該フォトニック結晶層が基材上に形成さ れた基材を提供することを目的としている。

## [0008]

40

【発明の概要】本発明に係るフォトニック結晶は、層状 に配列した無機酸化物粒子群が少なくとも3層以上積層 してなり、かつフォトニックバンドギャップを有するこ とを特徴としている。前記フォトニック結晶は、面心立 方構造を有することが好ましく、さらに、前記無機酸化 物粒子は、平均粒子径 0.05~1.0 µmの範囲にあ る球状粒子であって、粒子径変動係数(CV値)50% 以下であることが好ましい。

【0009】さらに、前記無機酸化物粒子は、周期律表 第 I b、IIa、IIb、IIIa、IIIb、IVa、IVb、Va、Vb、V における光の波数ベクトルと周波数(エネルギー)との分 50 Ia、VIb、VIIa、VIII族から選ばれる1種以上の金属か

らなる酸化物粒子であることが好ましい。本発明に係る フォトニック結晶の製造方法は、無機酸化物粒子分散ゾ ルを、基材表面に塗布したのち、50~760mmHgの溶 媒の蒸気圧下で乾燥することを特徴としている。

【0010】本発明に係るフォトニック結晶層付基材は 上記記載のフォトニック結晶が基材上に形成されたこと を特徴としている。

#### [0011]

【発明の具体的な説明】以下、本発明について具体的に 説明する。本発明に係るフォトニック結晶は、層状に配 列した無機酸化物粒子群が少なくとも3層以上積層して なり、かつフォトニックバンドギャップを有することを 特徴としている。

【0012】 [無機酸化物粒子] まず、無機酸化物粒子 について説明する。無機酸化物粒子としては、周期律表 第 I b、IIa、IIb、IIIa、IIIb、IVa、IVb、Va、Vb、V Ia、VIb、VIIa、VIII族から選ばれる1種以上の金属か らなる酸化物粒子が挙げられる。具体的には、シリカ、 アルミナ、チタニア、ジルコニア、マグネシア等の無機 - 酸化物粒子、シリカ・アルミナ、シリカ・チタニア、シ 20 リカ・ジルコニア、アルミナ・ジルコニア、チタニア・ ジルコニア、シリカ・チタニア・ジルコニアなどの複合 無機酸化物粒子を挙げることができる。また、複合無機 酸化物粒子である場合は、無機酸化物の混合体であって も、共晶体であってもよく、さらに内部が前記無機酸化 物粒子または複合無機酸化物粒子であって該粒子の外部 表面にさらに前記無機酸化物または複合無機酸化物粒子 の被覆層を形成した、いわゆるコアーシェル構造を有す る粒子であってもよい。

【0013】さらに、無機酸化物粒子は、使用する基材 30 の親水性あるいは疎水性に応じて、親水性を高めたり、 逆に疎水性を高めたりしてもよい。親水性を高めるため には無機酸化物粒子をアルカリ溶液に浸漬してアルカリ 処理すればよく、疎水性を高めるためにはシランカップ\*

\*リング剤で処理するなど公知の処理方法を採用すること ができる。

【0014】このような無機酸化物粒子は、必要に応じ て、レーザー色素を吸着あるいはドープして用いること もできる。このような無機酸化物粒子は、球状粒子であ って、かつ平均粒子径が0.05~1.0μm、好まし くは0.2~0.8 μ mの範囲にあることが望ましい。平 均粒子径が 0. 05 μ m未満の場合は、粒子径が小さい ために沈降しにくく積層構造の形成が困難であり、光学 波長領域でフォトニックバンドギャップを発現しないこ とがある。また、平均粒子径が1.0μmを越えると、 積層構造を形成することはできるものの、光学波長領域 でフォトニックバンドギャップを発現しないことがあ

【0015】また、無機酸化物粒子は粒子径変動係数 (CV値)が50%以下の均一な粒子径を有しているこ とが好ましく、さらに好ましい範囲は20%以下であ る。粒子径変動係数(CV値)が50%を超える場合 は、無機酸化物粒子群が積層しても、規則的に配列した 積層体を形成することが困難となり、フォトニック結晶 を得ることが困難となることがある。

【0016】なお、平均粒子径は、走査型電子顕微鏡 (日本電子(株)製: JSM-5300型)により粒子 の写真を撮影し、この画像の100個の粒子について画 像解析装置(旭化成(株)製: IP-100)により各 粒子の粒子径を測定しこれを平均して求める。粒子径変 動係数(CV値)は、100個の粒子における各々の粒 子径と、平均粒子径を用いて下記式から計算によって求 める。

【OO17】粒子径変動係数=(粒子径標準偏差値(g) /平均粒子径(D<sub>n</sub>)) × 100

[0018]

【数1】

# 粒子径標準偏差値 $(\sigma) = \Sigma \mid D_i - D_a \mid / (n-1) \times D_a$

## Di: 個々の粒子の粒子径、n=100

#### 【0019】無機酸化物粒子の製造方法

本発明に用いる無機酸化物粒子の製造方法は、上記した 平均粒子径およびCV値を有する粒子が得られる方法で 40 あれば特に制限はなく従来公知の方法を採用できる。具 体的には、本願出願人による特公平4-56775号公 報、(シリカ粒子)、特開平11-12608号公報 (その他複合粒子) 等に開示された方が好ましい。

【0020】たとえば、前記金属の金属化合物(塩)あ るいは有機金属化合物を、必要に応じて酸(鉱酸、有機 酸等)または塩基(アルカリ、アンモニア、塩基性窒素 化合物等)の存在下で加水分解し、粒子成長をさせるこ とによって得ることができる。 特に、あらかじめ前記 金属塩等を加水分解し、必要に応じて熟成して得た種粒 50 発現が効果的に増加することもない。

子の存在下で加水分解するとより均一な粒子径分布の粒 子が得られるので好ましい。さらに、このようにして得 られた粒子の存在下に、さらに同種のあるいは異種の金 属化合物等を加水分解して析出させれば、前記したコア -シェル構造を有する無機酸化物粒子を得ることもでき る(特開平11-12608号公報参照)。

【0021】 [フォトニック結晶] 本発明に係るフォト ニック結晶は、上記無機酸化物粒子からなる層状の粒子 群が少なくとも3層以上、好ましくは5~20層の範囲 で積層されている。なお、積層が3層未満ではフォトニ ックバンドギャップの発現が小さくなることがあり、ま た20層以上積層してもフォトニックバンドギャップの

10

5

【0022】このようなフォトニック結晶は面心立方構造を有することが好ましい。面心立方構造であれば、フォトニックバンドギャップをより効果的に発現することができる。なお、フォトニックバンドギャップは、たとえば図1に示されるように、結晶の透過スペクトルを磁気分光光度計((株)日立製作所製:U-3200型)により、基板に対し垂直方向に光を入射させながら、波長150~800nmの範囲で測定し、ブラッグ条件から計算される波長域における吸収スペクトルの存在によって判断することができる。

【0023】ブラッグ条件とは、下式(I)により表される。

2 d' Sin  $\theta = n \gamma$  ... (I)

(式中、 $\theta$  = 入射角、d ' = 屈折率×d であり、 $\gamma$  は入射光の波長であり、n は層数である。また d は格子面間隔であり、面心立方構造の場合、 $d = \sqrt{6/3} \times$ 粒子径となる。)

このようなフォトニック結晶は、積層体の断面等を走査 型電子顕微鏡写真(SEM)を撮影して確認することが できる。

【0024】図2は、代表的なフォトニック結晶(後述する実施例1で製造)の断面写真を示すものであり、広い範囲にわたって乱れの少ない単純立方格子が観察される。また、(1.1.1)面に単純立方格子が観察できるので、無機酸化物粒子は面心立方構造であることがわかる。

## フォトニック結晶の製造

上記のようなフォトニック結晶は、上記無機酸化物粒子 が分散したゾルを、基材表面に塗布したのち、50~7 60mmHg、好ましくは200~700mmHgの溶媒蒸気圧 30 下で乾燥して製造することができる。

【0025】分散液に用いる分散媒としては、無機酸化物粒子を単分散することが可能な分散媒であれば特に制限はなく、具体的には水、アルコール類、エーテル類、エステル類などが挙げられる。無機酸化物粒子分散液中の無機酸化物粒子の濃度は、使用する溶媒の種類、乾燥速度等によって異なるが5~30重量%の範囲にあることが好ましい。

【0026】濃度が5重量%未満であると、濃度が薄すぎるため、粒子群が3層以上積層できないことがある。また、30重量%を越えると、乾燥速度が速すぎて粒子が緻密に配列することができないために、フォトニック結晶が得られないことがある。無機酸化物分散ゾルの塗布方法は、前記分散液を塗布できれば特に制限はなく、従来公知の方法が採用できる。具体的には、滴下法(キャスト法)、ディッピング法、スピナー法、スプレー法、ロールコーター法、印刷法等が採用できる。

【0027】なお、塗布に際して、基材表面は清浄であることが好ましく、従来公知の方法で清浄にすることができる。たとえば、有機溶媒、純水、スチーム等で清浄 50

にした後乾燥して使用することができる。また、必要に応じて基材表面は、親水化処理あるいは疎水化処理がされていてもよい。たとえば、親水性を高めた粒子を使用する場合には親水化処理された基材を使用し、疎水性を高めた粒子を使用する場合には疎水化処理された基材を使用することが望ましい。このような基材を使用すれば粒子同士の密着性が向上したりして、層状に配列した無機酸化物粒子群の

6

【0028】塗布した後、塗膜を50~760mmHg、好ましくは200~700mmHgの溶媒蒸気圧下で乾燥する。このときの温度は溶媒の沸点によっても異なるが5~50℃の範囲にあることが好ましい。乾燥温度が5℃未満では、乾燥時間が長くなりすぎ、50℃を越えると乾燥速度が速すぎて粒子が緻密に配列することができないため、層状に配列した粒子群が3層以上積層したフォトニック結晶が得られないことがある。

積層構造を容易に形成することできる。

【0029】また、乾燥後、必要に応じて、加熱処理および/または真空排気処理を行ってもよい。このようにして形成された無機酸化物粒子の積層膜は、層状に配列した無機酸化物粒子群が3層以上積層しており、その膜厚は0.15~4μmの範囲にあることが好ましい。

【0030】膜厚が0.15 $\mu$ m未満の場合は、実質的に無機酸化物粒子が3層以上積層していないのでフォトニックバンドギャップの発現が不充分であり、膜厚が4 $\mu$ mを越えると積層膜の上部において周期性が低下し、フォトニックバンドギャップの発現が不充分となることがある。 [フォトニック結晶付基材] 本発明に係るフォトニック結晶層付基材は、前記記載のフォトニック結晶が基材上に形成されている。このようなフォトニック結晶層付基材は上記した方法で、基材表面にフォトニック結晶を形成することによって製造される。

【0031】基材としては、平坦な絶縁性基材であれば特に制限はなく、具体的には通常のガラス、白緑磨(マイクロスライドガラス)の他セラミックス製の基材を用いることができる。なお、基材の表面粗さは、用いる無機酸化物粒子の大きさの1/5以下であることが好ましい。なお、基材の表面粗さは、表面凹凸の「山頂」と「谷底」の距離の平均値である。

【0032】このようにして形成された無機酸化物粒子の積層膜は、層状に配列した無機酸化物粒子群が少なくとも3層以上積層している。この積層膜の膜厚は $0.15\sim4~\mu$  mの範囲にあることが好ましい。膜厚が $0.15~\mu$  m未満の場合は、波長領域の粒子径を有する無機酸化物粒子が3層以上積層することがないのでフォトニックバンドギャップの発現が不充分であり、膜厚が $4~\mu$  mを越えると積層膜の上部において、粒子群の配列周期性が低下し、フォトニックバンドギャップの発現が不充分となることがある。

[0033]

40

【発明の効果】本発明によれば、大きさが可視光線波長 程度であり、しかも真球状でかつ粒子径が揃った粒子が 層状に配列し、しかも3層以上積層しているので、可視 光領域にフォトニックバンドギャップを発現するフォト ニック結晶を効率的に得ることができる。

【0034】このような本発明によれば、電子を制御す る半導体のように光(電磁波)を制御できる機能材料を提 供することができる。

[0035]

【実施例】以下、本発明を実施例により説明するが、本 10 度Wとは、以下の定義による。 発明はこれら実施例により限定されるものではない。

[0036]

【実施例1】シリカゾル (SiO2濃度40重量%、平均\*  $logW = -3.5 \times 10^{-3} \cdot D + 0.7$ 

W:酸性珪酸液の添加速度

\*粒子径0.08nm) 75.8gに珪酸ナトリウム溶液 (SiO₂濃度24重量%) および純水を混合して全シリ カ濃度 4.9 重量%、全SiO2 / Na2Oモル比が 30. 7のシード粒子分散液を調製した。

【0037】このシード粒子分散液を還流器、攪拌装置 および加熱装置を備えた内容積5Lのステンレス製容器 に仕込んだ。これを150℃に昇温し、この温度を維持 しながら酸性珪酸液 (SiO₂濃度4.5重量%) 371 0gを一定の速度W(W=0.046)で添加した。速

[0038] 【数2】

[酸性珪酸液SiO:グラム数/時間・シード分散液中の初期シリカゾルのSiO:グラム数]

D:シード分散液中の酸性珪酸液を添加する前のシリカ粒子の平均粒子径(nm)

【0039】酸性珪酸液添加終了後、150℃に約1時 20 ルアルコール164gを入れ、イソプロポキシドチタネ 間保持した後、冷却し、限外濾過装置により、SiO₂濃 度45重量%まで濃縮して平均粒子径152nmのシリ カ粒子を含むシリカゾル (1) を調製した。得られたシ リカンル (1) 80.9 g に珪酸ナトリウム溶液 (SiO 2濃度24重量%) および純水を混合して全シリカ濃度 5.0重量%、全SiO2 / Na2Oモル比が24.3のシ ード粒子分散液(2)を調製した。

【0040】このシード粒子分散液(2)を還流器、攪 拌装置および加熱装置を備えた内容積5Lのステンレス 製容器に仕込んだ。これを150℃に昇温し、この温度 30 を維持しながら酸性珪酸液 (SiO2濃度 5.0 重量%) 3179gを一定の速度W (W=0.162) で添加し た。添加終了後、150℃に約1時間保持した後冷却 し、限外濾過装置により、SiO2濃度50重量%まで濃 縮して平均粒子径300mm、CV値2.0%のシリカ 粒子を含むシリカゾル(A)を調製した。

【0041】調製したシリカゾル(A)に純水を加えて SiO₂濃度16.2重量%に希釈し、図に示した基板設 置用の台を設け、水を入れ温度を20℃に保ったシャー レ中の基板(MATYNAMI GLASS IND., LTD製:白緑磨 No 1、S-1111、76×26mm) の上に滴下し、ついで外界と通 じるように隙間を設けてシャーレの蓋をし、分散媒(純 水)を蒸発させて乾燥し、基材上にシリカ粒子の積層し た積層膜を形成した。

【0042】得られた積層膜の膜厚、結晶格子、および フォトニックバンドギャップを測定した。また、得られ たフォトニック結晶の断面SEM写真を図2に示す。結 果を表1に示す。

[0043]

【実施例2】500mlのガラスビーカーにイソプロピ 50 ・チタニア粒子を含むシリカ・チタニアゾル (C) を調

ート36gを添加し混合してチタンアルコキシドのアル コール溶液(b液)を調製した。このチタンアルコキシ ドのアルコール溶液 (b液)を25℃に保ちながら、N H3濃度0.1重量%のアンモニア水溶液50gを添加し て30分間攪拌を続けて、チタンアルコキシドの加水分 解を行い、限外濾過装置により純水で洗浄した後濃縮し てTiO₂濃度15.0重量%、平均粒子径100nm、 C V 値 5.0%のチタニア粒子を含むチタニアゾル (B) を調製した。

【0044】このチタニアゾル(B)を、実施例1と同 様にして基板に滴下、乾燥してチタニア粒子の積層した 積層膜を形成した。得られた積層膜の膜厚、結晶格子、 およびフォトニックバンドギャップを測定した。結果を 表1に示す。

[0045]

【実施例3】500mlのガラスビーカーにSiO₂濃度 20.0重量%のシリカ粒子水分散液(触媒化成工業 (株) 製:スフェリカスラリー300、平均粒子径28 0 nm) を入れ、エバポレーターでイソプロピルアルコ ール置換してSiO₂濃度20.0重量%のシリカ粒子の イソプロピルアルコール分散液を調製した。この液20 0 gにあらかじめNH3濃度0.1 重量%のアンモニア水 溶液50gを添加し、30℃に維持しながら、これにイ ソプロピルアルコール410gとイソプロポキシドチタ ネート90gを混合したチタンアルコキシドのアルコー ル溶液500gを5g/分の速度で添加して、チタンア ルコキシドを加水分解したのち、限外濾過装置により純 水で洗浄し、濃縮してSiO2・TiO2濃度15.0重量 %、平均粒子径200nm、CV値12.5%のシリカ

HEST AVAILABLE COPY

製した。

【0046】このシリカ・チタニアゾル(C)を、実施 例1と同様にして基板に滴下、乾燥してチタニア粒子の 積層した積層膜を形成した。得られた積層膜の膜厚、結 晶格子、およびフォトニックバンドギャップを測定し た。結果を表1に示す。

## [0047]

【比較例1】シリカゾル (触媒化成工業 (株) 製:カタ ロイドS I-40、SiO2濃度40.0重量%、平均粒子 度16.2重量%に希釈し、実施例1と同様にして基板 に滴下、乾燥してシリカ粒子の積層した積層膜を形成し た。

【0048】得られた積層膜の膜厚およびSEM観察結 果、および分光スペクトル測定結果を表1に示す。

#### [0049]

【比較例2】オートクレーブ容器に純水4000gを入 れ、これにSiO₂濃度20.0重量%のシリカ粒子水分 散液(触媒化成工業(株)製:スフェリカスラリー16 化成工業(株)製:カタロイドSI-550、SiO2濃 度20.0重量%、平均粒子径5nm、CV值30%) 100gを添加し、ついでNaClを40g添加し、1 50℃で5時間熟成した。その後、冷却し、限外濾過装 置により、SiOz濃度50重量%まで濃縮して平均粒子 径200nm、CV値70%のシリカ粒子を含むシリカ ゾル(D)を調製した。このゾルに純水を加えてSiO2 濃度16.2重量%に希釈し、実施例1と同様にして基 板に滴下、乾燥してシリカ粒子の積層した積層膜を形成 した。

【0050】得られた積層膜の膜厚、結晶格子、および

10 フォトニックバンドギャップを測定した。結果を表1に 示す。

#### [0051]

【比較例3】ガラスビーカーにエチルアルコール200 gを入れ、これにテトラエトキシシラン10gをいれ、 ついでこの溶液を30℃に維持しながら、NH₃として の濃度濃度25重量%のアンモニア水溶液50gとエチ ルアルコール200gを混合した溶液を一度に添加し、 30分間攪拌した。ついで、この溶液にイソプロピルア 径20nm、CV値30%) に純水を加えて、SiO2濃 10 ルコール41gとイソプロポキシドチタネート9gを混 合したチタンアルコキシドのアルコール溶液50gを5 g/分の速度で添加した。加水分解終了後、限外濾過装 置により純水で洗浄した後、濃縮してSiO2・TiO2 濃度15.0重量%、平均粒子径1500nm、CV値 10%のシリカ・チタニア粒子の水分散液(E)を調製 した。

【0052】このシリカ・チタニア粒子分散液(E) を、実施例1と同様にして基板に滴下、乾燥してチタニ ア粒子の積層した積層膜を形成した。得られた積層膜の O、平均粒子径160nm) 10gとシリカゾル (触媒 20 膜厚、結晶格子、およびフォトニックバンドギャップを 測定した。結果を表1に示す。

#### [0053]

【比較例4】実施例1においてシャーレの中に水を入れ ることなく、シリカゲル(和光純薬工業(株)製:シリ カゲル(青色))を入れた以外は実施例1と同様にして 基材上にシリカ粒子の積層した積層膜を形成した。得ら れた積層膜の膜厚、結晶格子、およびフォトニックバン ドギャップを測定した。

【0054】結果を表1に示す。

30 [0055]

【表1】

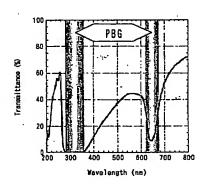
表1							
	無機酸化物粒子			積層膜		分光スペクトル	
İ	種類	平均粒子径	CV値	膜厚	格子	PBG(1)	PBG(2)
		( µ m)	(%)	(µm)		波長(nm)	波長(nm)
実施例1	シリカ	0.3	2	1.5	面心立方格子	310	620
実施例2	チタニア	0.1	5	2	面心立方格子	170	340
実施例3	シリカ・チタニア	0.3	12.5	2.1	面心立方格子	310	625
比較例1	シリカ	0.02	30	2	規則性無し	無し	無し
比較例2	シリカ	0.2	70	1.5	規則性無し	無し	無し
比較例3	シリカ・チタニア	1.5	10	2.4	面心立方格子	無し	無し
比較例4	シリカ	0.3	2	1.5	規則性無し	無し	無し

【図面の簡単な説明】

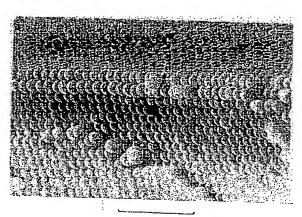
【図1】 図1はフォトニックバンドギャップの出現を 示す概略図である。

図2は実施例1で製造したフォトニック結晶 【図2】 の断面写真である。

【図1】



【図2】



1. 38 µ m

フロントページの続き

(72) 発明者 小 山 俊 樹 長野県上田市上野349-6

(72) 発明者 西 田 広 泰 福岡県北九州市若松区北湊町13番2号 触 媒化成工業株式会社若松工場内

(72) 発明者 小 松 通 郎 福岡県北九州市若松区北湊町13番2号 触 媒化成工業株式会社若松工場内

F ターム(参考) 2H047 PA01 PA02 QA01 5F073 CB19 EA29

THIS PART I LANK IUS TO

THIS PAGE BLANK (USPT ))